CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y EDIKACION SUPERIOR DE EMSENADA

ESTUDIO DE LAS FASES CUASICRISTALINAS EN LA ALEACION Al₂₆Ma₁₄

> TESIS DOCTOR EN CIENCIAS

> > José Reyes Gasga

RESUMEN de la tesis de JOSE REYES GASGA presentada como requisito parcial para la obtención del grado de DOCTOR EN CIENCIAS en FISICA APLICADA con opción en FISICA DE MATERIALES. Ensenada, Baja California Norte, México, Enero de 1988.

"ESTUDIO DE LAS FASES CUASICRISTALINAS EN LA ALEACION

Al Mn " 86 14

Resumen aprobado:

Campos

Director de Tesis

El descubrimiento de la fase icosaedral provocò un profundo cambio en los conceptos de la fisica del estado sòlido ya que mostrò orden orientacional a largo alcance pero no orden traslacional. A los materiales que presentan estas propiedades se les diò el nombre de cuasicristales. Inmediatamente se reportaron nuevas fases cuasicristalinas que aparecen en la transición cuasicristal-cristal: la fase T y la fase T".

En este trabajo de tesis hemos estudiado una nueva fase cuasicristalina en la aleación Al Mn que presenta 86 14 características similares a la fase T pero que muestra en la dirección de simetria pseudo-cinco un arreglo elíptico de diez puntos. La muestra fuè preparada, primero fusionando 86 at. % de Al· y 14 at. % Mn y despuès vaciando el liquido metàlico de cobre que se enfriò previamente a la temperatura del nitrògeno liquido. Para su anàlisis químico y observación se usò un microscopio analítico JEOL-100CX.

La nueva fase, que llamamos "N", se encontrò en coexistencia la fase T. En la dirección de simetria pseudocinco, mientras la fase T muestra un patrón de difracción con simetria cinco, la fase N muestra un patrón de difracción ellptico de diez puntos. En la dirección de simetria tres, la fase N muestra un patrón de difracción más denso en puntos pero muy semejante al patrón de defracción de la fase T en esta dirección.

Al hacer el microanàlisis de las feses T y N, encontramos que su composición en manganeso es de aproximadamente 20 at. % para ambas fases lo cual corresponde a la fase Al Mn . Los granos cuasicristalinos se encuentran sumergidos en una matriz cuya composición es de 90 at. % Al y 10 at. % Mn.

Por lo tanto, si la fase T es una fase de transición entre la fase icosaedral y la fase cristalina, la fase N es una de las fases de transición entre la fase T y la fase cristalina. Asi, como la fase N, un número infinito de fases son esperadas ya que la transición entre la fase icosaedral y la fase cristalina se dà en forma continua y el tipo de fase cuasicristalina que se obtenga depende de la velocidad de solidificación usada para obtener la aleación.

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Y DE EDUCACION SUPERIOR

DE ENSENADA

DIVISION DE FISICA APLICADA

ESTUDIO DE LAS FASES CUASICRISTALINAS

EN LA ALEACION Al Mn 86 14

TESIS

que para cubrir parcialmente los requisitos necesarios para obtener el grado de DOCTOR EN CIENCIAS

presenta:

JOSE REYES GASGA

Ensenada, B. C. N., Enero de 1988.

Perez lampos amiro Dr. Ramiro Pérez Campos, Director del Comité Dr. Miguel José Yacamán, Miembro del Comité ----ruun Dr. David Romeu Casajuana, Miembro del Comité Dr. Cecilio Javier Rebollar Bustamante, Miembro del Comité ______ Dr. Alfredo Gomez Rodríguez, Miembro del Comité M.C. Manuel Yamada Shinoda, Jefe del Departamento de Optica 9.5 Dr. Martín Luis Celaya Barragán, Director de la División Física Aplicada M.C. Cuauhtémoc Nava Button, Director Académico

Tesis presentada en Enero 29, 1988

A mi hijo: JOSE EDMUNDO REYES MARTINEZ

A mi esposa: ARACELI MARTINEZ HERNANDEZ

A mis padres: RUFINO REYES PEREZ y MICAELA GASGA AVILA

A mis hermanos: ROSA MARIA

HERIBERTO

RUFINO

FELIPE

IRENE y

ROMAN

A mis sobrinos: JUANITA IVONNE, NELI GRACIELITA

ALIX DANIELITA

MANUEL ALEJANDRITO

y los que esten por nacer

A TODOS MIS FAMILIARES Y AMIGOS.

AGRADECIMIENTOS

Durante el lapso de tiempo que use para hacer esta tesis me he beneficiado de mis contactos con un gran número de personas. Son tantas que me es practicamente imposible manifestar mi gratitud a todas y cada una de ellas. Sin embargo, deseo mencionar explicitamente mi gratitud a aquellas personas con las que estoy particularmente obligado:

-Dr. MIGUEL JOSE YACAMAN

-Dr. RAMIRO PEREZ CAMPOS

-Dr. DAVID ROMEU CASAJUANA

-Dr. ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ

-Dr. JOSE GUADALUPE PEREZ RAMIREZ

-Dr. CECILIO JAVIER REBOLLAR

-Dr. LEONEL COTA ARAIZA

-Dr. RAUL HERRERA BECERRA

cuyos comentarios a este trabajo de tesis fueron de vital importancia. También quiero agradecer a las personas que, en forma desinteresada, me ayudaron en la parte técnica de este trabajo:

-Ing. JOSE LUIS ALBARRAN

-Fis. ROBERTO HERNANDEZ REYES

-Fis. LORENZO JUAREZ PALAFOX

-Ing. SAMUEL TEHUACANERO

-Sr. FRANCISCO RUIZ MEDINA

-Sr. LUIS RENDON VAZQUEZ

-Sr. JOSE ANTONIO RAMIREZ PARRALEZ

AGRADECIMIENTOS (continuación)

Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a mis demàs compañeros que con su jovial amistad, al igual que las personas antes mencionadas, hicieron de este lapso de tiempo algo muy grato de recordar:

-JOSE MANUEL ALVAREZ TOSTADO

-MARDONIO SANCHEZ ZAMORA

-ALBERTO FUENTES MAYA

-JOSE GUADALUPE VIVEROS TALAVERA

-ALBERTO TLACUILO FRAGOSO

-ARTURO ZENTELLA DEHESA

Y, finalmente, de igual forma quiero agradecer al Instituto de Fisica de la U.N.A.M. y al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada por darme la libertad de pensar y la oportunidad de superarme. "Como poeta y matemàtico, razonaba bien; pero como matemàtico exclusivamente no estaba razonando en absoluto y, por lo tanto, quedaria siempre a merced de mi tutor."

EDGAR ALLAN POE

"The purloined letter" (La carta robada)

CONTENIDO

I.	INTRO	DUCCION	۹.	1				
	I.1.	1. Metalurgia de las fases cuasicristalinas.						
		I.1.1.	El sistema Al-Mn.	5				
		I.1,2.	Sistemas binarios basados en aluminio.	6				
		I.1.3.	Sistemas ternarios basados en aluminio	. 7				
		I.1.4.	Otras aleaciones.	7				
	I.2.	Modelo	s teòricos de las fases cuasicristalina:	1 4 5 .o. 6 nio. 7 7 .nas. 8 9 12 16 20 4a. 21 24 26 26 26 30 33 35 35 35				
		I.2.1.	La divisiòn aurea y la secuencia de Fibonacci.	9				
		I.2.2.	El azulejo de Penrose.	12				
		I.2.3.	El modelo de la proyección.	16				
		I.2.4.	El modelo de la función de onda estructural.	20				
		I.2.5.	El modelo de la dualidad generalizada.	21				
		I.2.6.	El modelo cuasicristalino basado en mecanismos fisicos de crecimiento.	24				
	I.3.	Los pa cuasic:	trones de difracción de la fases ristalinas.	26				
		I.3.1.	La fase icosaedral.	26				
		I.3.2.	La fase T (o fase decagonal).	30				
	I.4.	Objetiv	vo de este trabajo.	33				
II	. PRO	CEDIMIEN	NTO EXPERIMENTAL.	35				
	II.1	Obtenc:	iòn de la aleaciòn.	35				
	II.2	. La pre	eparación de la muestra.	36				
	II.3	. Observ	vación con el microscopio electrónico.	37				

pagina

CONTENIDO (continuación)

pagina

III. RESULTADOS.	41
IV. DISCUSION	51
V. CONCLUCIONES.	57
Apéndice I.	58
Apèndice II.	64
LITERATURA CITADA.	82

LISTA DE FIGURAS

Figura

pagina

1. Patrón de difracción electrónica de la fase icosaedral en la dirección de simetria "prohibida" de orden cinco. Se pueden apreciar diferentes pentàgonos. (Tomada de Shechtman et. al., 1984). 3 2. Estructura cristalina del compuesto WA12. Observese que presenta icosaedros que al apilarse forman una estructura cristalina (Tomada de Adam et. al., 1954). 4 3. Construcción de un pentágono. Todas sus son proporcionales a diagonales la división aurea. 10 4. Los doce vértices del icosaedro (a) Se pueden representar por medio de los doce vértices de tres rectàngulos aureos que estàn perpendiculares entre si (b). 11 5. Los rombos unidad del azulejo de Penrose tienen lados iguales. El rombo (a) tiene àngulos internos de 72 y 108 grados mientras que el rombo (b) de 36 y 144 grados. 13 6. El azulejo de Penrose construido con los rombos de la figura 5. Se pueden apreciar varios decágonos. (Tomada Nelson, 1986). 14 7. Orden cinco de largo alcance en el azulejo de Penrose. Se observan varios varios decágonos con la misma orientación (a), lo que demuestra la simetria orientacional de largo alcance. Si coloreamos todos los rombos que tienen sus lados paralelos a una dirección dada se obtienen una serie de "lineas" (b-f) que se intersectan en àngulos multiplos

de 72 grados. Esto muestra la simetria traslacional de largo alcance obtenida en este azulejo.(Tomada de Nelson, 1986).

LISTA DE FIGURAS (continuación)

Figura

- 8. Las dos celdas romboedrales unitarias usadas para construir el empaquetamiento tridimensional con simetria icosaedral. Sus lados, al igual que la razón del volumen del "gordo" con respecto al del "flaco", miden la división aurea.
- 9. Proyección de una red reciproca bidimensional sobre una dimensión. Las intensidades están representadas por los diàmetros de los circulos y las lineas punteadas representan la resolución experimental.
- 10. Secciones del azulejo de Penrose mostrando los ejes de simetria (a) 5; (b) 3; y (c) 2. (Tomada de Katz et. al. 1986).
- 11. Transformada de Fourier del azulejo de Penrose en los ejes de simetria (a) 5; (b) 3; y (c) 2. (Tomada de Katz et. al., 1986).
- 12. Azulejo generado usando una red-7 por medio de un conjunto de siete vectores arbitrarios mostrados arriba a la derecha.(Tomada de Levine et. al, 1986).
- La cuasired de Ammann. Se construye con los rombos de Penrose que se han decorado con segmentos de lineas como se muestran (Tomada de Levine et. al., 1986).
- 14. Cùmulo de 457 àtomos obtenido por mecanismos físicos de crecimiento. (Tomada de Romeu, 1987).
- 15. Patrones de difracción de àrea salecta obtenidos en la fase icosaedral.(Tomada de Shechtman et. al. 1984).
- 16. Proyección estereográfica del grupo icosaedral m35.

pagina

17

18

18

19

22

23

25

27

LISTA DE FIGURAS (continuación)

Figura

pagina

17.	Vectores fundamentales para la caracterización de la estructura icosaedral.	30
18.	Patrones de difracción esquemàticos para los ejes de simetria (a) 2; (b) 3; y (c) 5. Las letras etiquetan los puntos correspondientes a la tabla 1. (Tomada de Bancel et. al.1985).	32
19.	Patrones de difracción de àrea selecta obtenidos en la fase T (también conocida como decagonal).(Tomada de Bendersky, 1985).	33
20.	Patrones de difracción de àrea selecta en las direcciones pseudo-cinco (a) y pseudo- tres (b). Observese que los puntos más intensos reproducen los patrones de la figura 15 pero muestran un rayado intenso.	- 34
21.	Imagen de microscopia electrònica de barrido donde se muestra la morfologia de la aleación Al86Mn14 obtenida mediante el proceso experimental desarrollado en esta tesis.	41
22.	Imagen de alta resolución que muestra la coexistencia de la fase T (región A) y la fase N (región B). Esta imàgen fuè obtenida a lo largo del eje de simetria tres.	42
23.	Patrón de difracción eliptico decagonal obtenido en la fase N.	43
24.	Diagrama esquemàtico de los patrones de difracción de àrea selecta obtenidos en la fase N. Los àngulos entre cada "eje de zona" son similares a los obtenidos para la fase T en Thangaraj, 1987.	45
25.	Patrón de difracción de la fase intermetàlica Al4Mn (a) que muestra la modulación de los puntos intensos igual a la mostrada para la simetria tres de la fase icosaedral; en (b) se muestra	

LISTA DE FIGURAS (continuación)

Figura

el mismo patrón de difracción inclinado unas décimas de grado del eje de alta simetria obteniendose un arreglo de puntos alrededor de los puntos centrales.

- 26. (a) patrón de difracción R y (b) patrón de difracción T de la fase N (fig. 24). En ambos patrones de difracción sus puntos más intensos reproducen patrones de difracción similares a los obtenidos para la fase T (fig. 19).
- 27. Imagen de campo obscuro de una grano de la fase N la cual muestra un gran número de defectos planares.
- 28. Imagen de alta resolución de un grano de la fase N tomada en el plano perpendicular al eje de simetria tres (cuyo patrón de difración se muestra en la figura 25). (a) y (b) muestran dos porciones de la imagen que han sido procesadas para incrementar el contraste.
- 29. Diagrama de fase en equilibrio del sistema Al-Mn. (Tomado de Elliot, 1956).
- 30. Imagen de alta resolución de la fase N tomada a lo largo del "eje P" (fig. 24) que muestra una alta concentración de defectos planares.La imagen fuèprocesada para incrementar su contraste.

pagina

47

48

49

50

52

LISTA DE TABLAS

TABLA

I. Paràmetros de la fase icosaedral medidos por rayos x. (Tomada de Bancel et. al., 1985).

II. Excentricidades obtenidas de diez diferentes granos de las fases cuasicristalinas, incluyendo los reportados recientemente en la literatura(+Chattopadhyay st. al., 1985; ++Urban et. al. 1986; +++ Bendersky, 1986).

46

pagina

I. INTRODUCCION

Desde los primeros experimentos de difracción de rayos x realizados por von Laue en 1912 todos los cristales mostraron patrones de difracción los cuales se les añadieron a SU conjunto de propiedades inherentes: la simetria traslacional y el orden a largo alcance de una celda elemental, la cual es definida por la localización espacial de los átomos de1 La simetria traslacional se puede entender si cristal. pensamos en un plano que se debe tapizar de forma periòdica con mosaicos, de la misma medida y forma, y sin dejar huecos. Este último requerimiento resulta ser muy severo desde el punto de vista geométrico ya que solo podemos usar figuras cuadradas, triàngulares y hexàgonales, pero es imposible con circulos y pentágonos. En tres dimensiones, no podemos utilizar celdas esféricas ni icosaedrales, aunque sobre distancias cortas el empaquetamiento icosaedral es muy eficiente como se observa en los liquidos sobre-enfriados (Frank et. al., 1958,1959). Por lo tanto, el cristal que genera puntos de difracción fué supuesto como periódico. La contraparte de fase cristalina es la fase amorfa cuyos átomos no presentan simetria traslacional ni orden a largo alcance pero si orden a corto alcance (Frank et. al., 1958, 1959). El patron de difracción de esta fase solo presenta un halo brillante alrededor del haz central.

La pregunta es, entonces, como es el tipo de estructura que

presentaria una fase intermedia entre la fase cristalina y la fase amorfa, si es que existe. Ya que la fase cristalina presenta un orden periòdico a largo alcance y la fase amorfa un orden aperiòdico, un orden intermedio entre estos se le llama aperiòdico o cuasiperiòdico y a la fase que lo presente se le llama cuasicristalina. Recordemos que desde el punto de vista de las matemàticas de la difracción no sólo las funciones periòdicas generan puntos de difracción, sino también las funciones cuasiperiòdicas.

En noviembre de 1984 apareciò la evidencia experimental de una aleación cuya estructura violaba las reglas de la simetria traslacional de los cristales (Shechtman et. al., 1984). Se observó que la aleación Al Mn presentaba orden 86 14 orientacional de largo alcance pero con simetria icosaedral (fig. 1). Este descubrimiento abrió una nueva era en la cristalografia y la ciencia del estado sòlido.

Debemos hacer notar que anteriormente ya se conocian varias estructuras que mostraban al icosaedro en su arreglo atòmico (por ejemplo, en varios tipos de virus (Klug et. al., 1957) y en compuestos intermetàlicos como el WA1 (Brown, 1957) pero que al apilarlos no producen estructuras con simetrias prohibidas cristalogràficamente (fig. 2). El gran asombro que causò la fase icosaedral se debiò a que mostrò la simetria icosaedral a largo alcance, mostrando un tipo de orden entre las fases amorfa y cristalina.



Figura 1. Patrón de difracción electrónica de la fase icosaedral en la dirección de simetría "prohibida" de orden cinco. Se pueden apreciar diferentes pentágonos. (Tomada de Shechtman et. al., 1984).

En 1985 se reportan dos nuevas fases con estructuras cuasiperiodicas: la fase T (o decagonal) (Bendersky, 1985) y la fase T" (Bendersky et. al., 1985). Estas fases se obtienen cuando la velocidad del frente de solidificación es más pequeña (50 cm/seg) que la necesaria para obtener la fase icosaedral (200 cm/seg). La fase T tiene periodicidad unidimensional a lo largo del eje de simetria diez y cuasiperiodicidad en las otras dos direcciones. La estructura de la fase T está muy relacionada con la estructura de la fase icosaedral ya que algunos patrones de difracción de ambas fases muestran fuertes similitudes (figs. 15 y 19). De hecho, la fase T crece epitaxialmente sobre la fase icosaedral



Figura 2. Estructura cristalina del compuesto WA12. Observese que presenta icosaedros que al apilarse forman una estructura cristalina.(Tomada de Adam et. al., 1954).

(Schaefer et. al., 1986). Por otro lado, la fase T" està relacionada directamente con la fase intermetàlica Al Mn. 4 Bendersky et. al, 1985, llaman fase T" a las àreas que muestran alta densidad de defectos estructurales en la fase Al Mn. Debemos mencionar que hasta la fecha la estructura de 4 la fase Al Mn no se ha definido, pero se asegura que esta no 4 presenta ejes de simetria cinco.

I.1. METALURGIA DE LAS FASES CUASICRISTALINAS

La aleación que mostrò originalmente la fase icosaedral fuè

Al Mn y ahora existe una lista de diferentes aleaciones 86 14 donde se han reportado las fases cuasicristalinas. El ànico sistema que se ha estudiado con detalle para comprender la metalurgia fisica de estas fases ha sido Al-Mn. Los sistemas reportados son:

I.1.1. El sistema Al-Mn.

Las fases icosaedral y T muestran dos morfologias diferentes al ser observadas en el microscopio electronico. La fase icosaedral tiene forma dendritica, tipo coral, mientras que la fase T aparece faceteada con un contraste interno estriado. Ambas fases están sumergidas en una matriz que se supone que es de aluminio.

La forma dendritica de la fase icosaedral indica que su contenido de manganeso es más alto de lo que al principio se pensaba. Originalmente se le atribuyò la estequiometria de la fase Al Mn (Shechtman et. al., 1984) y ùltimamente se han obtenido varios resultados que muestran que la concentración de Mn es de aproximadamente 20 at.%, siendo más cercana a la estequiometria de la fase Al Mn (Kimura et. al., 1985; Bendersky et. al., 1986). La fase T muestra también la misma composición estequiometrica: Al Mn (Audier et. al., 1986; Guyot et. al., 1986).

. En la aleación de aluminio con 10 at.% Mn han reportado que la fase icosaedral crece en una dirección preferencial,

especificamente a lo largo de la simetria tres, y que a concentraciones más altas de manganeso, la fase T crece paralelamente al eje de simetria diez (Bendersky et. al., 1985).

Con respecto a la estabilidad térmica de la fase icosaedral, Shechtman et. al., 1984, recocieron sus muestras durante 2.5 horas a una temperatura de 300 grados centigrados y una hora a 350 grados cetigrados y reportaron que la fase icosaedral no se destruía, pero después de 6 horas a 350 grados centigrados se transformaba en una fase ortorròmbica (Al Mn). El calor de transformación de la fase icosaedral se ha reportado cerca de 0.5 kcal/mol (Chen et. al., 1985; Kelton et. al., 1985), pero este valor fuè obtenido para muestras que contienen alta de aluminio como cantidad matriz. Se ha observado experimentalmente que la fase T persiste a temperaturas altas (650 grados centigrados), teniendo un calor de transformación màs bajo (0.05 kcal/mol) y que se transforma en la fase Al Mn (Schaefer, 1986).

I.1.2. Sistemas binarios basados en aluminio.

La obtención de la fase icosaedral en aleaciones ràpidamente solidificadas de Al Cr y Al Fe fueron reportadas por 86 14 86 14 1984, con un rango Shechtman et. al., de composición aparentemente tan estrecho como en Al Mn . Bancel et.al., 86 14 1985-1986, reportaron la fase icosaedral en Al Ru 21 79 Al Re , Al V , Al Mo y un patròn de difracción con 78 22 86 14 92 8

....

simetria cinco (posiblemente fase T) en Al Pd y Al Pt. Parthasarathy et. al.,1987, encontraron la fase icosaedral en Al-V. La fase T en el sistema Al-Fe ha sido reportada por Fung et. al. (17).

1.1.3. Sistemas ternarios basados en aluminio.

Basados en la hipòtesis de que la fase icosaedral puede estabilizarse al sustituir algunos àtomos de aluminio por àtomos màs pequeños, 6 at.% de silicio fuè incluido en una aleación de aluminio que contenia 20 at.% de manganeso (Robertson et. al., 1986). Se encontrò que al solidificar rapidamente casi toda la muestra observada era en su mayor parte fase icosaedral con pequeñas islas de aluminio. Sin silicio la muestra era en su mayor parte fase T. La adición de germanio, en lugar de silicio, daba como resultado material simetria decagonal (fase T). Estos investigadores con Al Mn Fe encontraron también que la aleacion es 80 18 Al Mn Fe Si completamente fase T y la aleación es 74 18 2 6 al., completamente fase icosaedral. Bancel 1986,et. Al Mn Ru reportaron fase icosaedral en У 79 17 A179Cr17Ru4.

I.1.4. Otras aleaciones.

Se han reportado, hasta ahora, fases cuasicristalinas en las aleaciones Mg Al Zn (Ramanchandrarao et. al., 1985), Ti Ni 32 49 49 (Zhang et. al., 1985), FeTi (Dong et. al. 1986),

Pd U Si (Poon et. al., 1987), AlCuMg (Sastry et. al. 60 20 20 1987), Al Cu Zn Mg (Mukhodadhyay et. al., 1986) y 44 5 15 36 Al Li Cu Zr (Cassada et. al., 1986; Ohashi et. al., 1986) 50 24 24 2 y se espera que existan más sistemas con esta simetria (Chen et. al., 1987).

I.2. MODELOS TEORICOS DE LAS FASES CUASICRISTALINAS.

A partir del descubrimiento de Shechtman et. al., 1984, de la fase icosaedral se iniciò la publicación de una gran cantidad de trabajo teórico con el objetivo de explicar las observationes experimentales de esta fase. Algunas de las teorias estructurales de los vidrios metàlicos (Chaundhari et. al. 1980) y las fases de Frank-Kasper (Frank et. al., 1958-1959), que desde el punto de vista experimental son buenos ejemplos de como el orden icosaedral de corto alcance puede acomodarse para formar un cristal que no presente orden icosaedral a largo alcance, se aplicaron a la nueva fase.

La mayoria de los modelos teóricos de las fases cuasicristalinas se han basado en mètodos geomètricos. De esta forma, tenemos modelos basados en proyecciones de una red periòdica en el espacio 6-dimensional sobre el espacio 3dimensional (Kramer et. al., 1984; Elser, 1986; Duneau et. al., 1985), dualización generalizada (o modelo de la multirejilla) (Levine et. al., 1986) y descripciones de la función de onda de la densidad (Bak, 1985). Recientemente se

ha reportado un modelo de la fase icosaedral basado en los mecanismos físicos de crecimiento de cristales (Romeu, 1987).

El modelo que más se ha aproximado a explicar los resultados experimentales ha sido el arreglo tridimensional anàlogo al azulejo de Penrose bidimensional (Mackay, 1982). Y aunque los patrones de difracción generados a partir de los modelos mencionados poseen simetria icosaedral, existen diferencias con los patrones de difracción obtenidos experimentalmente tanto en las localizaciones de sus puntos como en sus intensidades.

En lo que resta de esta sección detallaremos cada uno de los modelos anteriormente mencionados para conocer el tipo de lenguaje que se usa en esta àrea. Comenzaremos describiendo la división aurea y la secuencia de Fibonacci ya que juegan un papel importante en dichos modelos.

I.2.1. La división aurea y la secuencia de Fibonacci.

Al construir un petàgono de lado unidad, todas sus diagonales son iguales a **7**, la división aurea de los griegos (Coxeter, 1984), de tal forma que los triàngulos isòsceles semejantes (fig. 3) QTU y SRU se relacionan asi:

 $QU/US = QT/RS = \mathcal{T} = QS/PT = QS/QU$ ya que PT y QU son los lados opuestos del rombo PQUT. Como QU $= PT = 1 \quad y \quad QS = \mathcal{T} \quad , \quad por \ lo \ tanto \ US = \mathcal{T} \quad y \quad obtenemos$ la relación: $I + \mathcal{T} - I = \mathcal{T}$



Figura 3. Construcción de un pentágono. Todas sus diagonales son proporcionales a la división aurea.

que nos dàla ecuación cuadràtica: $\tau^2 - \tau - 1 = 0$

que tiene la raiz:

$C = (\sqrt{5} + 1)(\frac{1}{2}) = 1.618...$

Este número irracional està muy relacionado con el icosaedro. Las caras que rodean a cada uno de los vértices del icosaedro pertenecen a una piràmide cuya base es un pentágono y dos aristas opuestas del icosaedro pertenecen a un rectàngulo cuyos lados mayores son las diagonales de dichos pentàgonos. Puesto que la diagonal de un pentàgono de lado unitario es \mathcal{T} , el rectàngulo es aureo. De hecho, los doce vèrtices del icosaedro (fig. 4a) son los doce vèrtices de tres rectàngulos aureos que se encuentran en planos perpendiculares



Figura 4. Los doce vèrtices del icosaedro (a) se pueden representar por medio de los doce vèrtices de tres rectàngulos aureos que estàn perpendiculares entre si (b).

entre si (fig. 4b). En coordenadas cartesianas, los doce vértices del icosaedro tienen la forma:

 $(0, \pm \mathbf{C}, \pm 1)$, $(\pm 1, 0, \pm \mathbf{C})$, $(\pm \mathbf{C}, \pm 1, 0)$

La división aurea también està relacionada con la secuencia descubierta por Leonardo de Pisa (a) Fibonacci, en 1202. Esta secuencia de números enteros f η se puede tabular de la siguiente manera:

n	:	0	1	2	3	4	5	6	7	
fn	:	0	1	1	2	3	5	8	13	
fnulfn	:		1	2	1.5	1.6	1.6	1.625	1.615	

de tal forma que esta secuencia se genera por medio de la siguiente formula de recursión:

 $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_k + f_{k+1} = f_{k+2}$ Ademàs, de la tabulación anterior podemos observar que la razon f_{n+1}/f_n se aproxima a \mathcal{C} cuando n se incrementa.

I.2.2. El azulejo de Penrose.

La teoria matemàtica de los azulejos es una herramienta adecuada para comprender el orden icosaedral de largo alcance ya que pueden llegar a ser una buena analogia de la estructura cristalina. Al igual que el cristal,los azulejos llenan el espacio tanto en forma bidimensional como tridimensional y son varias las propiedades de la red cristalina las que se pueden observar en ellos. Es razonable, por lo tanto, suponer que algún tipo de azulejo pueda capturar algunas propiedades usuales de los cuasicristales: llenar el espacio de una forma no periòdica.

El azulejo que ha sido usado como modelo de la fase icosaedral fuè desarrollado por Roger Penrose, en 1974, al experimentar el modo de llenar el plano en forma aperiòdica usando un nùmero finito de unidades (Gadner, 1977). Este ajulejo necesitò de sòlo dos unidades: un rombo con àngulos internos de 36 y 144 grados y otro rombo con àngulos internos de 72 y 108 grados (fig. 5). Los lados de estos rombos miden ,la división aurea. Las àreas de las dos figuras estàn en razon de \mathbf{T} . Esta proporción también se aplica al nùmero de piezas que se necesitan de cada unidad para llenar el especio



Figura 5. Los rombos unidad del azulejo de Penrose tienen lados iguales. El rombo (a) tiene àngulos internos de 72 y 108 grados mientras que el rombo (b) de 38 y 144 grados.

en un ajulejo de tamaño infinito. Estos rombos son unidos de acuerdo a ciertas "reglas de unión" para evitar que se formen azulejos periódicos: sólo se pueden unir los lados que sean del mismo contraste (fig. 5).

El azulejo de Penrose no es anàlogo a un cristal en el sentido convencional, pero tiene varias propiedades cristalinas como son: (a) orden orientacional de largo alcance, ya que es posible localizar varios decagonos (poligonos regulares de diez lados) mostrando todos la misma orientación (fig. 6); (b) orden traslacional, ya que si sombreamos todos los rombos que tienen sus lados paralelos a una dirección dada se forman una serie de lineas irregulares



Figura 6. El azulejo de Penrose construido con los rombos de la figura 5. Se pueden apreciar varios decàgonos. (Tomada de Nelson, 1986).

que, en promedio, se aproximan a una linea recta (fig. 7). Ademàs de lo dicho anteriormente, y al igual que la fase icosaedral, el azulejo de Penrose presenta simetria cinco. Esto se puede observar en la figura 7 en donde las lineas corren en direcciones paralelas a los lados de un pentàgono regular y se intersectan en àngulos multiplos de 2 $\pi/5$.

El azulejo de Penrose se ha generalizado al espacio tridimensional (Mackay, 1982) usando dos romboedros como unidades (fig. 8). Este azulejo tridimensional de Penrose nos provee de un buen punto de partida para comprender la estructura atòmica de la fase icosaedral. Solo nos falta encontrar el modo de "decorar", e. g. llenar, los dos



Figura 7. Orden cinco de largo alcance en el aculejo de Penrose. Se observan varios decágonos con la misma orientación (a), lo que demuastra la simetria orientacional de largo alcance. Si coloreamos todos los rombos que tienen sus lados paralelos a una dirección dada se obtienen una serie de "lineas" (b-f) que se intersectan en ángulos multiplos de 72 grados. Esto muestra la simetria traslacional de largo alcance obtenida en este aculejo. (Tomada de Nelson, 1986). romboedros con la proporci'on correcta de los àtomos de cada el'emento que forman la aleación para que nos reproduzca las intensidades correctas de los puntos de los patrones de difracción de la fase icosaedral. Este proceso es semejante al que se usa para describir un sistema cristalino: se necesita encontrar la decoración correcta de la celda unitaria.

Por último, el azulejo de Penrose también nos sugiere la cristalografia basada en simetrias no completamente icosaedrales como la propuesta por Bendersky, 1985, para la fase T. Esta fase se comporta como si estuviera compuesta de capas bidimensionales de azulejos de Penrose que se enciman periòdicamente en la dirección vertical.

I.2.3. El modelo de la proyección.

Este modelo tiene como objetivo cubrir un espacio ddimensional en forma aperiòdica a partir de la proyección de una red periòdica D-dimensional, donde D es mayor a d.

El proceso más sencillo es el caso unidimensional en donde tenemos que segmentar una linea recta en forma aperiòdica usando sólo dos tipos de intervalos. Para hacerlo, tomamos una red cuadrada en el plano, dibujamos una linea E (fig. 9) y proyectamos el cuadrado K hacia E en forma ortogonal. De este modo se obtiene la segmentación deseada usando los segmentos a y b. Las intensidades de los puntos son representadas por el diámetro de los circulos. La linea punteada representa la



Figura 8. Las dos celdas romboedrales unitarias usadas para construir el empaquetamiento tridimensional con simetria icosaedral. Sus lados, al igual que la razón del volumen del "gordo" con respecto al del "flaco", miden la división aurea.

resolución experimental.

Consideremos ahora la pendiente de la linea E con respecto a la red cuadrada. Es claro que la segmentación es periòdica si y sòlo si la pendiente es un número racional. Por lo tanto, debemos tener una pendiente irracional para cumplir con nuestro objetivo (Valsakimar et. al., 1986).

En el caso del icosaedro, la construcción más simple involucra el espacio 6-dimensional dotado de una representación ortogonal del grupo icosaedral. Asi, el espacio 6-dimensional es proyectado hacia el espacio 3-dimensional. Como resultado de esta proyección, la figura 10 muestra tres

17



Figura 9. Proyección de una red reciproca bidimensional sobre una dimensión. Las intensidades están representadas por los diàmetros de los circulos y las lineas punteadas representan la resolución experimental.



Figura 10. Secciones del azulejo de Penrose mostrando los ejes de simetria (a) 5; (b) 3; y (c) 2. (Tomada de Katz et. al., 1986).

secciones del tapizado obtenido. Estas secciones se asocian a los ejes de simetria 5, 3 y 2 respectivamente y, como puede observarse, cubren el espacio tridimensional de un modo cuasiperiódico. La proyección en la dirección 5 reproduce el azulejo de Penrose.

Notese que la no-periodicidad depende de que la orientación de la proyección sea irracional y no del hecho de que ni la simetria pentagonal ni la simetria icosaedral sean incompatibles con el ordenado periòdico. De hecho, las proyecciones correspondientes a las direcciones 3 y 2 muestran un tapizado cuasiperiòdico siendo que estas simetrias son permitidas cristalogràficamente.

Todos las proyecciones pertenecientes a una dirección dada tienen la misma transformada de Fourier, i.e. el mismo patròn de difracción, de tal forma que son idénticos desde el punto de vista de la difracción (Duneau et. al. 1985). La figura 11 la transformada de Fourier de las proyecciones en las muestra U. ... U U. ... U 0.00.00.00 0 0'. '0'. 0' . '0' . '0 \cap 0.00 0 0.00 C C 0.00.0 . 0 °0°: .0...... . 0 0 °0 : 0° C 0 · ° 0 · 0° · . · . · · · · · R Figura 11. Transformada de Fourier del azulejo de Penrose en ejes de simetria (a) 5; (b) 3; y (c) los 2. (Tomada de Katz, 1986).

direcciones 5, 3 y 2, las cuales se asemejan a los obtenidos por Shechtman et. al. (2) con la diferencia de que no reproducen las intensidades de los puntos.

I.2.4. Modelo de la función de onda estructural.

Este modelo trata de explicar las observaciones de Shechtman et. al. desde el punto de vista de la Teoria de Landau-Ginzburg (Bak, 1985) de la misma forma que se hace para 105 cristales. En la teoria de Landau-Ginzburg sobre las transformaciones de fase de fase todos los estados, ya sean estables o metaestables, aparecen a pertir de las superposiciones de los estados de la función de onda de la densidad al cumplir con las simetrias rotacional У traslacional.

A partir de la función de la densidad de onda se calcula una expresión para la energia libre de Gibbs de la fase icosaedral donde sólo algunos términos se mantienen y dan como resultado una estructura expresada por la suma de las funciones de onda fundamentales. Asi, en la teoria de Landau-Ginzburg, la densidad (r) es expandida en funciones de onda de la densidad con vactores de onda $\frac{1}{3}$:

 $g(r) = g + \Sigma g = \exp(iq \cdot r)$

donde, en el caso de la fase icosaedral, los vectores q son seis vectores que apuntan hacia los vèrtices de un icosaedro regular (fig. 17). La energia libre F, por lo tanto, es
expandida en tèrminos del paràmetro de orden \hat{J}_{i} : $F = \sum a (\langle q \rangle \rangle) \hat{J}_{i}^{2} + u \sum \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} \hat{J}_{i} + \hat{q}_{i} + \hat{q}_{i} + \hat{q}_{i}) + \dots$ en la cual una variedad de estructuras pueden minimizar esta energia y ser estables dependiendo sòlo de la magnitud de los coeficientes. A partir de aqui se calcula las posiciones e intensidades de los picos de los patrones de difracción que, como en el caso del modelo de la proyección, se asemejan a los patrones experimentales (fig. 11).

La importancia de la descripción de la fase icosaedral a partir de la teoria de Landau-Ginzburg radica en su utilidad para el estudio de los fenònemos fisicos de esta.

I.2.5. Modelo de la dualidad generalizada.

El modelo de la dualidad generalizada demuestra que es posible producir empaquetamientos bi- y tri-dimensionales, a partir de un número finito de celdas unitarias, de tal forma que presenten orden traslacional cuasiperiódico a lo largo de un conjunto arbitrario de vectores base (fig. 12).

Para discutir este modelo es necesario definir los terminos de rejilla, cuasired e isomorfismo local. Por una rejilla se entiende cualquier conjunto infinito contable de curvas en dos dimensiones (superficies en tres dimensiones) que no se intersectan en más de un punto. Asociado con la rejilla se encuentran los vectores base, los cuales juegan un papel importante en la construcción dual. Por cuasired se entiende

el conjunto de puntos que caen en la intersección de una clase especial de una N-rejilla que presenta tanto simetria traslacional cuasiperiódica como simetria orientacional y un número finito de celdas de Voronoi (conocidas también como celdas Wigner-Seitz). La cuasired de Amman (Gadner, 1977) corresponde a una 5-rejilla (rejilla pentagonal) que satisface estas condiciones (fig. 13). Dos redes cuasicristalinas se encuentran en la misma clase de isomorfismo local si y sólo si toda configuración que presenten las celdas unitarias en una de ellas también se presentan en la otra. Las estructuras que pertenezcan a diferentes clases de isomorfismo local, y que



Figura 12. Azulejo generado usando una red-7 por medio de un conjunto de siete vectores arbitrarios mostrados arriba a la derecha.(Tomada de Levine et. al., 1986)



Figura 13. La cuasired de Ammann. Se construye con los rombos de Penrose que se han decorado con segmentos de lineas como se muestran. (Tomada de Levine et. al. 1986).

generen el mismo tipo de patrón de difracción, mostraran diferencias en las intensidades de los puntos del patrón de difracción.

El modelo de la dualidad generalizada le asocia a cada curva (o superficie) de la red un número entero que correponde a su posición original en la red. A cada región abierta en la linea de la red (o planos), la transformación dual (30) le asocia un punto en el espacio dual que se encuentra en los vértices de un empaquetamiento cuasicristalino de celdas unitarias rómbicas que presenta la simetria orientacional correspondientes a los vectores base. De esta manera, para cualquier simetria orientacional fija, el modelo de la dualidad generalizada genera el conjunto màs grande de diferentes azulejos cuasiperiòdicos en clases de isomorfismo local distintas. Dentro de estas clases de isomorfismo local existe una clase especial de azulejos cuasiperiòdicos icosaedrales analogos a los encontrados por Penrose. Por lo tanto, el modelo dual generalizado presenta la estructura aproximada de la fase icosaedral como un caso particular de los empaquetamientos cuasicristalinos.

I.2.6 Modelo cuasicristalino basado en mecanismos físicos de orecimiento de oristales.

Este modelo computacional toma en cuenta el mecanismo fisico de crecimiento de cristales. Este mecanismo copia el patrón de crecimiento de los cúmulos de Lennard Jones donde los nuevos àtomos son sumados a la superficie para completar un decaedro regular.

Comezando a partir de un icosaedro de 13 àtomos (un àtomo en el centro y doce en los vértices del icosaedro), cada pareja de primeros vecinos se considera que tiene un eje de simetria cinco de un decaedro irregular. Siempre que se encuentra un eje con menos de cinco àtomos, se les suman àtomos extras de tal forma de completar el decaedro. Puesto que el resultado es un decaedro no regular, se permite que los àtomos se coloquen en sus posiciones exactas por medio de una relajación tipo Lennard Jones (Romeu, 1987).

2.4

Siguiendo este procedimiento se construyò un cúmulo de 457 àtomos que presenta simetria icosaedral (fig. 14), el cual mostrò una concentración de 18.9 at.% Mn.

Este modelo, además de proveer la localización de los àtomos grandes (Al) y de los àtomos pequeños (Mn) dentro del cámulo icosaedral resultante, ha reproducido los patrones de difracción y las imàgenes de alta resolución de la fase icosaedral.

Este mecanismo de crecimiento se ha aplicado también a la simetria decagonal y ha dado como resultado una estructura tipo cadena que es periòdica a lo largo de una dirección y reproduce los resultados experimentales de la fase T (Pèrez-Campos et. al., 1986).



Figura 14. Cúmulo de 457 àtomos obtenido por mecanismos físicos de crecimiento.(Tomada de Romeu, 1987).

I.3. LOS PATRONES DE DIFRACCION DE LAS FASES CUASISRISTALINAS. . I.3.1. La fase icosaedral.

Los patrones de difracción de la aleación Al-14 at.% Mn (fig. 15) mostraron las simetrias caracteristicas del grupo icosaedral m35 (fig. 16): seis simetrias cinco, diez siemtrias tres y quince siemtrias dos.

Cualitativamente existen algunas diferencias entre estos patrones y los patrones de difracción de un cristal ordinario: los patrones de difracción de una fase cristalina es una red infinita de picos de Bragg. De hecho, si se coloca un àtomo en cada celda primitiva de Bravais, la cual forma una red infinita, y calculamos su patrón de difracción, todos los puntos del patron de difracción tendran la misma intensidad, con excepción del haz central. Es más, al modificar la densidad de la celda primitiva, añadiendole más átomos, no se obtienen màs puntos en el patròn: sòlo se modulan sus intensidades de acuerdo con el factor de estructura. El efecto màs prominente se debe al factor de forma, el cual produce el decaimiento rapido de las intensidades, a partir del haz central, de un modo continuo en el espacio reciproco.

El patrón de difracción de la fase icosaedral està formado por puntos de Bragg que llenan densamente el espacio reciproco y son, en todos los aspectos, de la misma naturaleza de los puntos del patrón de difracción cristalino.

Las diferencias entre los patrones de difracción de la fase icosaedral y la fase cristalina, aparte de la aperiodicidad que presentan los primeros, son que los patrones de difracciín de la fase icosaedral en las direcciones cinco,tres y dos muestran que el cociente entre sus distancias al haz central de dos puntos concecutivos, en una dirección dada, es igual a un múltiplo de la razón aurea, \vec{c} , y los puntos a lo largo de cualquier dirección a partir del haz central muestran variaciones en sus intensidades.

Como observamos anteriormente, ya que el patrón de difracción es la "huella digital" de la estructura que lo produce, varios investigadores se han puesto como meta el



Figura 15. Patrones de difracción de àrea salecta obtenidos en la fase icosaedral. (Tomada de Shechtman et. al., 1984)



Figura 16. Proyección estereográfica del grupo icosaedral m35.

decifrar la estructura de la fase icosaedral. Y aunque todos los patrones de difracción de los modelos poseen simetria icosaedral, existen todavia diferencias tanto en la localización de los puntos como en sus intensidades con los patrones de difracción experimentales.

Un problema que surge de la aperiodicidad de la fase icosaedral es la forma de indizar sus patrones de difracción. Algunos investigadores (Nelson et. al., 1985) han sugerido que todos los vectores reciprocos de la fase icosaedral se pueden generar por medio de la combinación lineal de los seis

vectores que apuntan desde el centro hacia los vértices de un icosaedro (fig. 17). Otros (Elser, 1985) han utilizado un elegante formalismo del método de proyección para predecir las posiciones de las reflexiones al igual que las intensidades por medio de la proyección de un cristal cúbico periòdico en el espacio 6-dimensional a lo largo de los seis ejes de los v'ertices del icosaedro. Estos vectores son generados por las permutaciones ciclicas de ($\mathfrak{LC}, \mathfrak{L1}, 0$) de donde se toman los seis vectores:

 $\dot{\bar{q}}_1 = (1, \vec{C}, 0)$, $\dot{\bar{q}}_2 = (1, \vec{C}, 0)$, $\dot{\bar{q}}_3 = (0, 1, \vec{C})$ $\dot{\bar{q}}_4 = (0, 1, \vec{C})$, $\dot{\bar{q}}_5 = (\vec{C}, 0, 1)$, $\dot{\bar{q}}_6 = (-\vec{C}, 0, 1)$

como base. De esta forma, el punto indizado como (h k l i n p) = (110001), por ejemplo, es localizado al hacer $\vec{q} = Q$ (h \vec{q}_1 + k \vec{q}_2 + 1 \vec{q}_3 + i \vec{q}_4 + n \vec{q}_5 + p \vec{q}_6) = Q (\vec{q}_1 + \vec{q}_2 + \vec{q}_6) = Q (2 - \vec{c} , 0, 1), donde Q es una constante que depende de la "celda unitaria" de la fase icosaedral.

Por lo tanto, el plano de simetria cinco se representa por el vector (100000) o (011111); el plano de simetria tres por el vector (111000) o (000111); y el plano de simetria dos por el vector (110000) o (001001).

Al comparar este modo de indizar los patrones de difracción de la fase icosaedral con los puntos experimentales, tanto de la difracción electrónica como de rayos x, se encuentra que el punto situado en 2.896 \AA se escoge como el vector fundamental (100000) de la red reciproca. El resultado



Figura 17. Vectores fundamentales para la caracterización de la estructura icosaedral.

completo de esta comparación se dà en la tabla 1 y en la figura 18 que fueron tomados de Bancel et. al. 1985.

Recientemente, Cahn et. al., 1986, reportaron un mètodo de indezación para los patrones de difracción de la fase icosaedral basado en un sistema de coordenadas cúbicas tridimensionales, desarrollando la geometria del icosaedro sin recurrir al espacio 6-dimensional.

I.3.2. La fase T (o fase decagonal).

Los patrones de difracción de la fase T muestran las simetrias del grupo puntual no-cristalogràfico 10/m (o 10/mmm) (fig. 19), aunque despues se observaron varios patrones adicionales (Chattopadhyay et. al., 1985).

Paràmetros de la fase icosaedral medidos por rayos x. (Tomada de Bancel et. al., 1985)

Index		anes Q	(Å ⁻¹)	I (arb. units)	нwнм (Å ⁻¹)	
				-		
$(21\overline{111})$		2	0.66			
(220011)	Ъ	2,3,5	1.16		0.010	
(110001),	h	2	1,632	22	0.018	
(321112)	0	2,3	1 876	8	0.014	
(221070)	C	2,5,5	2.00	0	0.014	
(311111)		2	2.20	1.5		
(211001),		2	2.49	3		
(331021)		5		*		
(211101)	í	2,3	2.64	107 APR 20		
(100000),	a	2	2.896	100	0.009	
(321002)	3	2 2 5	2 0/2	79	0 022	
(110000)	D 4	2, 3, 5	3.24	1	0.044	
(220002),	J	2.3	5.24	-		
(111101)		2	3.44			
(210001)	k	2,5	3.576	1.5	0.04	
(320011)		2	3.63			
(220001)		2	3.92	0.5		
(2210T0)	1	5	4.04		0 001	
(111000),		2	4.200	11	0.021	
(330011)	e	2,3,5	4 207	3	0.020	
(111100)	m	2,3	4.507	0.5	0.010	
(211010) (211011)	n	5	4.70	0.5		
(101000)	£	2.3.5	4.928	20	0.021	
$(42\overline{2}002)$		2	4.99	0.5		
(210000),		2	5.23	动力和44 44		
(211000)	p	2,3	1.15	A Startes		
(211111)		2	5.51	1 48 1	0.020	
(110010)	P	2	5.708	5	0.020	
(200000),	r	2 5	5.19	/	0.04	
(221002)		2,5	5.83	3		
(431002)		5	5.05	-		
(220000)	g	2,3,5	6.06	1		
(3211T1)		2	6.15	1. 1. 1. 1.		
(211000),	s	5	6.53	1 25		
(440004)		2				
		Photo State	STORE.	1.	199 N. 18.	



Figura 18. Patrones de difracción esquemàticos para los ejes de simetria (a) 2; (b) 3; y (c) 5. Las letras etiquetan los puntos correspondientes a la tabla 1. (Tomada de Bancel et. al., 1985).

El rasgo importante de los patrones de la fase T es el rayado uniforme que aparece en las direcciones cinco y tres (fig. 20) aunque los puntos intensos se asemejan a los patrones de difracción de la fase icosaedral en estas direcciones (fig. 15). Un hecho importante es la falta de una relación entre los patrones de difracción en la dirección dos de ambas fases.

El anàlisis de las intensidades de los puntos de los patrones de difracción indica la existencia de una forma cilindrica (Bendersky, 1985) además de presentar en la dirección diez el modulado de la intensidad en la secuencia de Fibonacci.

Hasta ahora no hay trabajo teòrico que nos indique la forma de indizar los patrones de difracción de la fase T aparte del presentado por Ho, 1986. Ho sugiere que la estructura de la



Figura 19. Patrones de difracción de àrea selecta obtenidos en la fase T (también conocida como decagonal). (Tomada de Bendersky, 1985).

fase T puede estar formada por hileras de bipiramides pentagonales. De este modo, los patrones de difracción pueden indizarse usando un conjunto de vectores primarios de la bipiramide, en analogia con los vectores del icosaedro de la fase icosaedral, los cuales estan poco deformados unos con respecto a otros.

I.4. OBJETIVO DE ESTE TRABAJO.

Al comienzo de esta investigación estabamos interesados en analizar las estructuras de las fases cuasicristalinas, desde la fase icosaedral hasta la fase cristalina, incluyendo las fases intermedias T y T". Al usar una velocidad de

6 OI

Figura 20. Patrones de difracción de àrea selecta en las direcciones pseudo cinco (a) y pseudo tres (b). Observese que los puntos más intensos reproducen los patrones de la figura 15 pero muestran un rayado intenso.

solidificación en la aleación Al Mn más lenta que 86 14 la usada para obtener la fase icosaedral, obtuvimos la fase T y una nueva fase, que se une a las anteriores en el anàlisis del proceso de transición de la fase icosaedral a la fase cristalina. A esta nueva fase le llamamos "N" y, como observaremos al analizar los resultados del presente trabajo, corresponde a una fase de transición entre la fase T y la fase cristalina.

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es discutir las características de la fase N y analizar el papel que desempeña en el estudio de la transición de las fases icosaedral y cristalina.

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

La parte experimental de esta tesis se dividiò en tres secciones: la obtención de la aleación, la preparación de la muestra para su estudio y la observación de la muestra en el microscopio electrónico.

II.1. OBTENCION DE LA ALEACION.

Para preparar un lingote de 100 gramos de la aleación Al Mn se utilizò un horno con capacidad de 200 gramos. 86 14 Empleando un crisol de alùmina, introduciamos la flama en forma tangencial al horno aumentando la velocidad de calentamiento hasta 20 °C/min.

Suponiendo el rendimiento de los metales (Al y Mn) en un 100%, se calculó el balance de carga. Estos metales fueron 0.999% de pureza.

La tècnica de fusión es la siguiente: se hace un precalentamiento del horno a una temperatura de 300 °C durante 15 minutos. Se carga el aluminio, el manganeso y una capa de fundente protector (KCl + NaCl en relación 1:1), repitiendose en el mismo orden la segunda capa y agregandose al final como descoriador 2% de NaF. Se aumenta la temperatura del horno hasta 1300 °C y se mantiene durante 10 minutos. Despues de desgasificar la aleación, sin sacar el crisol del horno, empleando el producto comercial desgaser 200 (fabricado por Industrias Fonseca). Al final se retira la escoria

mecánicamente.

La aleación liquida es vaciada en un molde permanente que se mantiene sumergido en nitrògeno liquido (-196 °C). El molde est'a hecho de cobre electrolitico y sus superficies han sido previamente pulidas a espejo para asegurar un frente plano de solidificación.

El lingote asi obtenido tiene forma circular con un diàmetro de 4 cm y un espesor de 0.5 cm.

II.2. LA PREPARACION DE LA MUESTRA PARA SU ESTUDIO.

Las muestras metàlicas son transparentes a los electrones cuando tienen un espesor del orden de 1000 angstrons. Para correlacionar las propiedades de las muestras volumètricas con las estructuras que pueden observarse en las películas delgadas matàlicas es necesario adelgazarlas sin modificar o destruir su estructura. Esto puede hacerse por varios mètodos (Thomas, 1964) como son: electropulido, ataque químico, bombardeo iònico, etc. Hemos preparado las muestras para su observación en el microscopio electrónico por electropulido.

El electropulido consiste en un pulido quimico realizado al aplicar una diferencia de potencial a dos electrodos que se encuentran sumergidos en un electrolito. Uno de estos electrodos (el ànodo) es la muestra a preparar. Esta diferencia de potencial produce una corriente iónica, provocando el desgaste del ànodo. Controlando adecuadamente el

voltaje y la corriente de este dispositivo, se logra un pulido a espejo de la muestra. El electropulido causa una perforación en la muestra y las àreas cercanas a esta son lo suficientemente delgadas como para ser transparentes al haz electrónico.

Las condiciones para electropulir fueron: un electrolito de 40% de àcido acètico, 30% de àcido fosfòrico, 20% de àcido nitrico y 10% de agua; el catodo fuè una làmina de estaño; se usò un voltaje de 5 volts; la densidad de corriente presente fuè de 0.1 amp/cm . El recipiente del electrolito se mantuvo a una temperatura de -10 °C.

II.3. OBSERVACION CON EL MICROSCOPIO ELECTRONICO.

Para la realización de las observaciones de la muestra se usó el microscopio electrónico JEOL-100CX, el cual está equipado con el sistema de barrido EM-ASID4D, un espectrómetro de dispersión de energia de rayos x "KEVEX" modelo 7000 y el goniometro EM-SEG de entrada lateral.

El microscopio electrònico puede ser operado de modo que produzca el patròn de difracción o la imagen del àrea iluminada por los electrones. Una vez que los electrones dejan la lente objetiva, puede colocarse un diagrama en el plano focal de esta lente de tal forma que sòlo permita pasar uno de los haces enfocados ahi. Si se deja pasar el haz transmitido, hacemos microscopia de campo claro; si se deja pasar uno de

los haces difractados para formar la imagen, se hace microscopia de campo obscuro; ahora, si se deja pasar más de un haz para hacer la imagen hacemos microscopia de alta resolución. Una pantalla fosforecente (o placa fotográfica) se coloca en el plano imagen de la lente proyectora, de manera que si existen diferencias en el número de electrones que llegan cada punto, se registran las diferencias a correspondientes de la luz emitida por la pantalla. Si la lente intermedia se enfoca, no en el plano de la primera imagen intermedia sino en el plano focal de la lente objetiva, y la apertura del objetivo se quita, se obtiene la imagen del patròn de difracción formado ahi. La area de la que se obtiene el patrón de difracción es la misma que se observa en el modo imagen. Por lo tanto, para localizar dicha àrea con precisión se coloca una apertura en el plano de la imagen. Este modo de operación se llama difracción de àrea selecta.

El sistema EM-ASID4D permite obtener diferentes tipos de imágenes: electrones secundarios, transmitidos, patrones de microdifracción y de canalización. Para esto debemos enfocar el haz sobre una àrea reducida de la muestra (aproximadamente de cien angstrons), colocando el àrea de observación en el plano focal de la lente objetiva. Los electrones emitidos por la muestra son recolectados con detectores apropiados y se utilizan para modular la polarización de la reja de un tubo de rayos catódicos, estableciendo de esta manera una correspondencia uno a uno entre la cantidad de electrones

detectada y la intensidad del punto correspondiente en la pantalla del tubo catòdico. La imagen completa de la muestra se construye finalmente por medio de un generador de barrido que deflecta el haz incidente y el haz del tubo de rayos catòdicos sincrònicamente de manera que cada punto del àrea barrida de la muestra corresponde a otro en la pantalla.

El detector "KEVEX" es un cristal semiconductor de silicio dopado con litio (detector Si(Li)). El cristal detector debe permanacer dentro de un alto vacio y a la temperatura del nitrogeno liquido para su buen funcionamiento. Cuando se emiten rayos x de la muestra, estos entran al detector a travès de una ventana de Berilio y golpean el cristal detector creando un par hoyo-carga en èl. Este par es separado por medio de un voltaje de polarización para formar un pulso de carga que se combierte después en un pulso de voltaje que seràamplificado y convertido, finalmente, en un valor numérico proporcional a la energia del rayo x que lo origino. Los voltajes son seleccionados y almacenados como "cuentas" en un canal del espectrómetro. Cada canal representa una banda estrecha de energia. Estas bandas forman el espectro de energia de rayos x, el cual es mostrado como un histograma del número de cuentas de rayos x y la energia de estos rayos.

La entrada del goniòmetro estàdiseñada para permitir que el eje de inclinación del portamuestras sea alineado con el eje òptico de la columna del microscopio y la muestra suba o baje

de acuerdo con la inclinación. Esto nos asegura que el campo de visión permanezca estacionario cuando la muestra sea inclinada. El goniómetro nos permite inclinar la muestra +60 grados alrededor de un eje que de encuentra en el plano de la muestra.

III. RESULTADOS

Tomando en cuenta el gradiente de temperatura obtenido al vaciar el liquido metàlico en un molde de cobre que permanecia a la temperatura del nitrògeno liquido, se calculó la velocidad del frente de solidificación el cual fué del orden de 10 cm/seg (ver apèndice I). Por lo tanto, producimos la aleación Al-14 at.% Mn con una velocidad de solidificación màs pequeña que la usada para obtener las otras fases cuasicristalinas (la fase icosaedral y la fase T) (Bendersky et. al., 1985). La figura 21 muestra la morfologia de la aleación en la cual podemos observar varias formas dendriticas caracteristicas de las aleaciones producidas con velocidades



Figura 21. Imagen de microscopia electrónica de barrido donde se muestra la morfologia de la aleación Al86Mn14 obtenida mediante el proceso

experimental desarrollado en esta tesis.

de solidificación relativamente alta (Flemings, 1974).

Los primeros anàlisis realizados a la muestra obtenida reportarón la existencia de la fase T (Pe'rez-Campos et. al., 1986), la cual mostró un contraste en la imagen del microscopio electrónico que se identificó como cadenas lineales que van girando periódicamente para formar una estructura tipo espiral. Después localizamos una fase que tiene cierta similitud con la fase T., pero mostraba un eje de simetria cinco deformado y un eje de simetria tres similar al reportado para la fase Al Mn. A esta fase la llamamos "N". La figura 22 muestra una imagen de campo claro donde coexisten las fases T y N. La región A produce un patrón de difracción



Figura 22. Imagen de alta resolución que muestra la coexistencia de la fase T (región A) y la fase N (región B). Esta imágen fuê obtenida a lo largo del eje de simetria tres.



Figura 23. Patrón de difracción elíptico decagonal obtenido en la fase N.

con simetria pseudo cinco (fase T) (fig. 20a) y la región B produce un patrón de difracción de diez puntos que muestran un arreglo eliptico (fase N) (fig. 23), confirmando que la fase N està relacionada con las fases cuasicristalinas icosaedral. T y T". Este patrón eliptico se encuentra sobre un arreglo lineal de puntos los cuales se deben a que tenemos una estructura periodica en el espacio real que tiene una periodicidad de 1.1 nm en la dirección a y 2.5 nm en la dirección b.

Las fases cuasicristalinas fueron caracterizadas por medio de patrones de difracción de area selecta. La figura 24 muestra los patrones de difracción observados en la fase N. Un hecho importante es que los àngulos de inclinación estre los "ejes de zona" de estos patrones son similares a los reportados para la fase T por Thangaraj et. al.,1987, con diferencias notables entre las localización e intensidad de los puntos de los patrones P, Q,R,S,T,U.

Al analizar los patrones de difracción de las fases T y N se encuentra que en, la dirección pseudo cinco, el anillo circular de diez puntos (patrón I) de la fase T es remplazado por un arreglo elíptico de diez puntos (patrón P) en la fase N. Ademàs, todos los arreglos elípticos observados en diferentes granos de la misma muestra o de diferentes muestras, incluyendo aquellos reportados en la literatura (Chattopadyay et. al., 1985; Urban et. al., 1986; Bendersky, 1986), tienen diferentes excentricidades (ver tabla 2).

El conjunto de patrones de difracción de la fase N incluye el patrón de simetria tres reportado para la fase Al Mn (patrón Q) (fig. 25a) el cual no presenta el rayado característico de la fase T que presentan los demàs patrones (figs. 20 y 24). El patrón Q muestra puntos intensos, en posiciones similares a los puntos de simetria tres de la fase T, y un mayor nùmero de puntos extras màs dèbiles con los cuales se forma un patrón hexagonal que representa una periodicidad en el espacio real de 2.48 nm .Si inclinamos ligeramente la muestra del "eje de zona" Q obtenemos el patrón de difracción mostrado en la figura 25b donde los puntos del



Figura

24.

Diagrama esquemàtico de los patrones de difracción de àrea selecta obtenidos en la fase N. Los àngulos entre cada "eje de zona" son similares a los obtenidos para la fase T en Thangaraj et. al., 1987.

TABLA II

Excentricidades obtenidas de diez diferentes granos de las fases cuasicristalinas, incluyendo aquellos recientemente reportados en la literatura (+ Chattopadhyay et. al., 1985; ++ Urban et. al., 1986; +++ Bendersky, 1986)

8 4

G.C.	1	2	3	4	5	6	7	8+	9++	10+++	
Е	45	61 -	. 64	58 -	70	49	17	43	63	07	
a	8	G.	C. =	GRANO CUASICRISTALINO							
		E	Ξ	= EXCENTRICIDAD							

patrón de simetria tres muestra "anillos" de puntos extras alrededor de los puntos principales.

Comparando los patrones de difracción que corresponde a la cara del prisma de la fase T (patròn F en Bendersky, 1985) y el patrón de la cara de la orilla de la fase T (patrón G en la Bendersky, 1985) con sus correspondientes de la fase N, 26), podemos observar llamados R y T (fig. grandes diferencias. Los puntos más intensos en R forman un patrón similar al patrón F pero R tiene más puntos en la dirección a, reportando una periodicidad de 2.48 nm. En la dirección b, R presenta una periodicidad de 1.24 nm. Por otro lado, en el patron T los puntos más intensos producen un patron similar a G pero tiene puntos extras en la dirección a y reporta una periodicidad de 1.24 nm en la dirección b.

01 6

Figura 25. Patrón de difracción de la fase intermetálica Al Mn (a) que muestra la modulación de los 4 puntos intensos igual a la mostrada para la simetria tres de la fase icosaedral; en (b) se muestra el mismo patrón de difracción inclinado unas dècimas de grado del eje de alta simetria obteniendose un arreglo de puntos alrededor de los puntos centrales.

Otro rasgo caracteristico de la fase N es la presencia de defectos planares. Esto se ilustra en la figura 27 la cual muestra el contraste de una imagen de campo obscuro usando puntos del patrón S y que nos recuerda el contraste obtenido para defectos planares y dislocaciones parciales. Además, cuando rotamos hasta obtener el patrón Q (fig. 25), la imagen de alta resolución (fig. 28) es idéntica a la reportada por Guyot et. al., 1985-1986 y Bendersky et. al., 1985. Esta imagen muestra un arreglo hexagonal de puntos con una distancia

10 (Q) a 0 a 0

Figura 26. (a) patrón de difracción R y (b) patrón de difracción T de la fase N (fig. 24). En ambos patrones de difracción sus puntos más intensos reproducen patrones de difracción similares a los obtenidos para la fase T (fig. 19).

interplanar de 2.54 nm y defectos planares semejantes a las fallas de apilamiento.

Con respecto a la composición de la fase N, el resultado del microanàlisis nos indicò que tanto la fase T como la N tienen una composición aproximada de 20 at.% Mn embebidos en una matriz cuya composición es de 90 at.% Al y 10 at.% Mn y no de aluminio puro como generalmente se cree. Al hacer el anàlisis Auger de la aleación se encontró que también hay oxigenc fuera de los precipitados cuasicristalinos (Pérez-Ramirez et. al., 1986).



Figura 27. Imagen de campo obscuro de una grano de la fase N la cual muestra un gran número de defectos planares.



Figura 28. Imagen de alta resolución de un grano de la fase N tomada en el plano perpendicular al eje de simetría tres (poyo patrón de ifración se muestra en la figura 25) (a) y (b) muestran dos porciones de la imagen que han sido procesadas para incrementar el contraste.

IV. DISCUSION

Hemos producido la aleación Al Mn con una velocidad de 86 14 solidificación más lenta que la usada para producir las fases icosaedral y T. Esta aleación ha mostrado la existencia de una fase cuya simetria reproduce los patrones de las fases T y Al Mn. Esto ha sugerido que la fase N reemplaza a la fase T y, por lo tanto, si la fase T es una fase de transición entre las fases icosaedral y cristalina, la fase N es una fase de transici'on entre las fases T y cristalina. Esto nos conduce a considerar la posibilidad de que la transición de la fase icosaedral a la fase cristalina se lleva a cabo de un modo continuo y no discreto. Asi, la formación de las fases T, T" y N depende solamente de la velocidad de solidificación que se use.

Si analizamos el diagrama de fase para el sistema Al-Mn (fig. 29), tomando en cuenta que se partiò de la concentración 14 at.% Mn y se usaron velocidades de solidificación relativamente altas, obtenemos que el núcleo que solidifica primero tendràuna concentración de 22 at.% Mn quedando el liquido con una concentración de 14 at.% Mn. Al disminuir la temperatura a 880 °C, la concentración del sólido permanecerà en 22 at.% Mn mientras que el liquido disminuirà a 12 at.% Mn. En 800 °C, la concentración del sólido seràde 20 at.% Mn y la del liquido 6 at.% Mn. Como la velocidad de solidificación es alta (el rango de temperatura para la solidificación de las



Figura 29. Diagrama de fase en equilibrio del sistema Al-Mn. (Tomado de Elliot, 1956).

fases cuasicristalinas es mayor de 800 °C (45)) se espera que la fase solidificada tenga una concentración de aproximadamente 22 at.% Mn, que corresponde a la formula estequiomètrica del Al Mn, en una matriz que contenga 6 at.% 4 Mn cercana a la estequiometria de la fase Al6Mn.

Si la velocidad de solidificación usada para obtener esta

aleación fuese más lenta (menor a 1 cm/seg), del diagrama de fase podemos concluir que obtendremos la fase Al Mn. De 6 hecho, al calentar la aleación donde se tienen fases cuasicristalinas, como originalmente lo hizo Shechtman et. al., 1984, se obtiene la fase cristalina Al6Mn.

Por lo tanto, podemos concluir que la composición de las fases cuasicristalinas es cercana a la fórmula estequiométrica del Al Mn y que la matriz forma, quizas, una fase metaestable 4 con solubilidad sólida limitada de Mn en Al.

La presencia de defectos planares en las fases cuasicristalinas podria indicar la existencia de pseudo planos y direcciones de deslizamiento. Como ya sabemos, un circulo puede transformarse en una elipse si se le aplican mecanismos de deslizamiento, a menos que este circulo se encuentre en un plano paralelo a la dirección de deslizamiento, y que la transformada de Fourier de un arreglo de elipses es también un arreglo de elipses que presentan la misma excentricidad (Pèrez-Ramirez et. al., 1987), se esperan mecanismos similares deformación plástica existan la en las fases cuasicristalinas. El alto orden mostrado en el patrón de difracción Q sugiere que los pseudo planos de simetria tres actúan como planos de deslizamiento.

El espacio real de la fase N en la dirección pseudo cinco también consiste de arreglos elípticos de rasgos de alta densidad atómica (fig. 30), como lo reportaron previamente

Urban et. al., 1986. Aunque se ha sugerido en plàticas privadas que he tenido con algunos investigadores que, debido a la forma cilindrica de la fase T, es posible obtener elipses con distintas excentricidades, mi experiencia con la fase N indica que el patron eliptico P se presenta en direcciones bien definidas en donde la simetria es alta (Reyes-Gasga et. al., 1988). Fuera de este "eje de zona" las elipses desaparecen. De aqui que el arreglo eliptico puede obtenerse solamente por medio de deformaciones particularmente aplicadas a la fase icosaedral. Tanaka et. al., 1985, propuso anteriormante que la desviación de los puntos del patrón de difracción es causada por esfuerzos, manejados teóricamente como fasones, dentro de la fase icosaedral y proponen que la desviación preferencial se da en la dirección de crecimiento. Las diferentes excentricidades de las elipses en los patrones de difracción electronicos nos sugieren también una transición de modo continuo entre las fases icosaedral y cristalina.

Podemos observar en la imagen de alta resolución de la fase N (fig. 30) una alta densidad de defectos y, si la observamos en la dirección indicada por la flecha, muestra un conjunto de hileras con un contraste similar a las cadenas moleculares como las observadas en la fase T por Pèrez-Campos et. al., 1986 . Una manera de explicar este tipo de contraste consiste en analizar el proceso de transición de una fase amorfa a su correspondiente fase cristalina. Recordemos que una fase amorfa estàconstituida por núcleos que muestran una estructura

icosaedral a corto alcance (Frank et. al. 1958-1959). En el proceso de crecimiento, algunos núcleos desaparecen y otros crecen hasta alcanzar un radio critico promedio. Al crecer, estos núcleos aumentan su volumen de tal forma que presenten una estructura con energia libre minima. Ahora pensemos en lo siguiente: si el núcleo creciera con estructura icosaedral llega un momento en el que esta estructura comienza a mostrar una serie de defectos, llamados "frustaciones" (Bancel et. al., 1985-1986; Kramer et. al., 1984; Mackay, 1982; Nelson et. al. 1985)15. Càlculos computacionales sobre el crecimiento de este tipo de núcleos (Romeu, 1987) mostraron que la forma de evitarse estos defectos y mostrar una estructura de minima energia libre es creciendo a lo largo de direcciones preferenciales, que resultaron ser las direcciones de simetria cinco. Esto nos reproduce la estructura de las cadenas moleculares observadas en la fase T (Bendersky, 1985; Bendersky et. al., 1985; Pèrez-Campos et. al. 19865) y de la fase N. Al seguir creciendo, estas cadenas se encuentran con otras provenientes de los núcleos vecinos dando lugar a una gran densidad de defectos. Al final del crecimiento, tendremos la estructura de minima energia libre perteneciente a la fase cristalina.

La discusión anterior ha sido apoyada por los resultados experimentales obtenidos al analizar el proceso de transición de una fase amorfa a su fase cristalina en una pelicula delgada de la aleación Al Mn . En este caso obtuvimos dos 86 14



Figura 30. Imagen de alta resolución de la fase N tomada a lo largo del "eje P" (fig. 24) que muestra una alta concentración de defectos planares. La imagen fuè procesada para incrementar su contraste.

fases metastables cuyas imàgenes muestran el contraste de cadenas que, al hacer el anàlisis estereogràfico de sus patrones de difracción electrònica, muestran fuertes similitudes con las fases T y N . El proceso detallado de esta investigación se dàen el apèndice II.

Ultimamente, a partir de estos resultados, se ha sugerido un modelo para las cadenas moleculares basado en arreglos ordenados de espirales de Bernal (48). La espiral de Bernal es una hélice inconmensurada de tetraedros regulares (49). Ya que con tetraedros regulares no es posible llenar el espacio sin dejar huecos, necesariamente estas estructuras tendran algún tipo de esfuerzos internos que tiendan a cerrar estos huecos.
V. CONCLUSIONES.

1. La nueva fase observada en la aleación Al86Mn14, durante este trabajo de tesis, es una de entre varias fases intermedias que se pueden obtener durante la transición de la fase icosaedral a la fase cristalina. Todo esto nos lleva a concluir que esta transición se realiza de un modo continuo y no discreto ya que todas las fases hasta ahora reportadas (T, T", N, etc) su observación depende de la velocidad de solidificación empleada para producir la aleación.

2. La fase N, aunque sus patrones de difracción son muy semejantes a los patrones de la fase T, tiene una estructura muy cercana a una fase cristalina ya que algunos de sus patrones de difracción son periòdicos en dos direcciones.

3. Las imàgenes de alta resolución de las fases T y N pueden ser explicadas a partir de un modelo basado en el crecimiento de los núcleos icosaedrales en direcciones preferenciales, concluyendo una fase fase compuesta por cadenas moleculares como la siguiente etapa a estos.

4. La fase N, al igual que las fases T e icosaedral, tiene una composición estegiomètrica cercana a la fórmula Al Mn.

APENDICE I

CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL FRENTE DE SOLIDIFICACION PARA LA ALEACION Al Mn 86 14

Definamos el problema a resolver: tenemos la aleación Al Mn en estado líquido a una temperatura de 1300 °C la 86 14 cual vaciamos en un molde de cobre que se encuentra a la temperatura del nitrògeno líquido, -196 °C. Lo que obtenemos es la aleación solidificada en forma cilindrica con un radio de 2 cm y un espesor de 0.5 cm. Nuestro objetivo es calcular la velocidad con la que se movió la interfase sólido-líquido, i. e. el frente de solidificación.

La solidificación de una aleación es diferente a la solidificación de un metal puro, pero cuando el tiempo de solidificación y la cantidad de material son pequeños, como en nuestro caso, las ecuaciones desarrolladas para metales puros se pueden usar para detellar este proceso en las aleaciones (Flemings, 1974). El proceso de solidificación para una aleación se muestra en la figura AI1.

En la mayoria de los procesos de solidificación el flujo de calor no estáen un estado estacionario ya que al vaciar el liquido metálico sobre un molde frio el calor especifico y el calor de fusión del metal pasan a través de una serie de resistencias térmicas hasta que la solidificación se completa como se observa en la figura AI2.



Figura AI1





El flujo de calor estàdado por

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_m \nabla^2 T \qquad (1)$$

donde $\alpha_m = K_m S_m C_m es$ la difusivilidad tèrmica, en este caso del molde, Km es la conductividad tèrmica, S_m es la densidad, Cm es el calor especifico, T es la temperatura y t es el tiempo.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_m \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$
(2)

siendo x la distancia a la pared del molde. La solución a esta ecuación nos dála temperatura T en el molde como función del tiempo a una distancia x de la superficie del molde, y es:

$$\frac{T - T_{M}}{T_{0} - T_{M}} = \operatorname{erf}\left(-\frac{x}{2\sqrt{d_{M}\xi}}\right)$$
(3)

siendo erf(z) la función error cuyo valor en z=0 es 0 y en z= 00 es uno. El valor de erf(z) para una z dada se encuentra en tablas.

La velocidad del flujo de calor hacia el molde, en la interfase molde-metal estadada por:

$$\left(\frac{q}{A}\right)_{X=0} = -K_m \left(\frac{\partial T}{\partial X}\right)_{X=0}$$
(4)

donde q es la velocidad del flujo de calor y A es el àrea de la interfase molde-metal. Diferenciando la ecuación (3) con respecto a x y combinando el resultado con (4), la velocidad

del flujo de calor a travès de la interfase molde-metal queda

$$\left(\frac{q}{A}\right)_{X=0} = -\sqrt{\frac{km \, Sm \, Cm}{\pi t}} \left(T_{\rm M} - T_{\rm O}\right) \tag{5}$$

Pero el calor que entra al molde proviene solamente del calor de fusión del metal que se estàsolidificando, por lo tanto:

$$\left(\frac{q}{A}\right)_{X=0} = -S_s H_s \frac{\partial S}{\partial t}$$
 (6)

donde S es el espesor del material solidificado y H $_{S}$ es el calor de fusión del metal. Combinando (5) y (6) obtenemos:

$$R = \frac{\partial S}{\partial t} = \left(\frac{T_{H} - T_{o}}{S_{s} H_{s}}\right) \cdot \sqrt{\frac{K_{m} S_{m} C_{m}}{T t}}$$
(7)

La ecuación (7) predice la manera en la cual las propiedades térmicas del metal y del molde se combinan para determinar la velocidad de enfriamiento del metal solidificado. Notese que para Tm altas y calores de fusión bajos se obtienen velocidades altas de solidificación. También se obderva que el espesor del metal solidificado es una función parabólica del tiempo por lo que obtenemos velocidades altas al inicio y disminuye conforme el molde se calienta.

Si tomamos en cuenta la forma del molde, ya que juega un papel importante en la habilidad del molde para absorber calor, es posible derivar una expresión más exacta sin retener la suposición de la no divergencia del flujo de calor (Flemings, 1974). Para formas esféricas y cilindricas, la ecuación diferencial a resolver es de la forma:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_m \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{n}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$
(8)

donde r es el radio del metal solidificado y n = 1 para el cilindro y 2 para la esfera. Siguiendo un procedimiento casi idèntico al anterior, la velocidad de enfriamiento resulta

$$R = \frac{\partial S}{\partial t} = \left(\frac{T_{\rm M} - T_{\rm 0}}{S_{\rm s} \, {\rm H}_{\rm s}}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{{\rm Km} \, {\rm Sm} \, {\rm Cm}}}{{\rm Tr} t} + \frac{{\rm h} \, {\rm Km}}{2r}\right)$$
(9)

que es la ecuación que necesitamos. Experimentalmente se ha comprobado que esta ecuación es más valida para cilindros que para esferas.

Sustituyendo en (9) los valores de nuestro lingote: r = 2 cm, n = 1 por la forma cilindrica, Tm = 1300 °C, To = -196 °C, t = 1 seg; los valores para el molde de cobre: Km = 0.94 cal/cm.seg. °C, Cm = 0.09 cal/gr. °C, $S_{\rm em} = 9$ gr/cm³; y los valores de nuestra aleación, obtenidos de Chen et. al., 1885, y Kelton et. al., 1986: $S_{\rm S} = 3.5$ gr/cm³, Hs = 16.2 cal/gr; la velocidad del frente de solidificación resulta ser:

$$R = 12.6 \text{ cm/seg}$$
 (10)

Si suponemos que nuestro metal era aluminio puro: $S_s = 2.7$ gr/cm³, Hs = 94.5 cal/gr; obtenemos:

$$R = 2.8 \text{ cm/seg}$$
 (11)

y en el caso de manganeso puro: $S_s = 7.43 \text{ gr/cm}^3$, Hs = 62.7 cal/gr; obtenemos:

$$R = 1.5 \text{ cm/seg}$$
 (12)

Hood et. al., 1971, calcularon el coefieciente de difusión del Mn en el Al para 450 °C y en el estado liquido, resultando de 10 E-13 cm /seg para el primero y de 10 E-6 cm /seg para el

segundo.

Ya conocida la velocidad del frente de solidificación, esta se puede introducir en la ecuación del gradiente térmico (38): $G_s = -(T_M - T_o) \cdot \left[\frac{R}{2 K_s} S_s C_s - \sqrt{\frac{R}{2 K_s} S_s C_s} + \frac{2h}{r K_s}\right]_{(13)}$ donde h es el coefieciente de transferencia del calor en la aleación. Para calcular Gs para nuestra aleación nos falta conocer el calor específico de esta y, hasta ahora, no ha sido calculada. Haciendo el càlculo para aluminio puro se obtuvo que este gradiente es del orden de 10 E4 °C/cm.

APENDICE II

RELACION EXISTENTE ENTRE LAS FASES CUASICRISTALINAS Y LAS FASES METASTABLES QUE SE OBTUVIERON POR EVAPORACION DE LA

> ALEACION AL Mn .86 14

Objetivo.

En este apèndice estamos interesados en mostrar la conexión existente entre las fases cuasicristalinas, las estructuras de perio'do grande (superestructuras) y dos fases metastables que se obtuvieron al calentar una película delgada de la aleación Al86Mn14.

Procedimiento experimental.

La aleación Al Mn obtenida como se describió en la 86 14 presente tesis fuè evaporada sobre un substrato de NaCl que se encontraba a la temperatura del nitrògeno liquido. Todo lo anterior se realizo dentro de un sistema convencional de vacio con un vacio de 10 torr (fig. AII1). El espesor de la -5 pelicula obtenida fuè de aproximadamente 50 nm.

La pelicula se colocò sobre una rejilla de cobre para su observación y fuè calentada in situ usando un portamuestras de calentamiento. Se utilizó un microscopio electrónico analítico JEOL 100-CX.

Se observò que la estructura que se obtiene durante el calentamiento de la película no cambia cuando se disminuye la





temperatura hasta la temperatura ambiente. Asi, cuando se necesitaba examinar la estructura obtenida, la película se investigo en el microscopio a la temperatura ambiente y usando un portamuestras de doble inclinación.

Resultados.

A la temperatura ambiente la pelicula muestra una fase amorfa (fig. AII2a). Su patròn de difracción està constituido por un halo difuso y un anillo intenso (fig. AII2b) que indica una distancia interplanar de 0.203 nm en el espacio real que corresponde a la distancia interplanar de la fase icosaedral etiquetada como "d"en la referencia 15. Aunque esta distancia también corresponde a la fase cristalina Al Mn . La 6 composición química de esta película, medida por



Figura AII2

microanalisis, fuè 82 at. % Al y 18 at. % Mn.

Elevando la temperatura hasta 450 °C, emergen cristales en forma de avalancha los cuales llenan todo el espacio a los 500 °C con un contraste granulado (fig. AII3a). A un grano de este estado le llamamos fase A1. A los 650 °C de temperatura la fase A1 se transforma en otra fase la cual llamamos A2 (fig. AII4a). Las fases A1 y A2 no estan presentes en el diagrama de fase en equilibrio del sistema A1-Mn (53) por lo tanto estas fases son metastables. Si continuamos elevando la temperatura, después de 750 °C obtenemos la estructura de la fase cristalina A Mn (fig. AII5a) la cual comienza a mostrar 16 desorden estructural a los 850 °C de temperatura (fig. AII6).



Figura AII3



Figura AII4



Figura AII5



Figura AIIC

En todas las figuras anteriores hemos mostrado el patrón de difracción de àrea selecta característico de la fase en particular.

Las fases A1 y A2 fueron anteriormente obtenidas por Yoshida et. al., 1978, quienes le asignaron a la fase A1 una celda unitaria hexagonal con paràmetros a = 1.76 nm y c = 2.64 nm y a la fase A2 una celda ortorròmbica con paràmetros a = 1.25nm, b = 1.24 nm y c = 2.64 nm. En este experimento encontramos que estas fases estan fuertemente relacionadas con las fases cuasicristalinas, principalmente con la fase T.

En las figuras AII7 y AII8 mostramos algunos patrones de difracción obtenidos de las fases A1 y A2 respectivamente. Ahi podemos observar que en ambas fases se obtiene un patrón de difracción de diez puntos que se encuentran arreglados soble elipses. Estos patrones se muestran en la figura AII9 con mayor detalle, siendo "a" el patrón correspondiente a la fase A1 y "b" a la fase A2. También podemos observar en las figuras AII7 y AII8 varios patrones de difracción similares a los observados en la fase T (Chattopadhyay et. al., 1985; Thangaraj, et. al., 1987).

Comparando los patrones elipticos de ambas fases con los patrones de difracción de la fase T podemos observar que el perteneciente a la fase A2 es muy similar al patrón de difracción obtenido en la dirección pseudo cinco de la fase T mientras que el patrón de la fase A1 muestra un arreglo rectangular de puntos que corresponden a 1.29 nm y 1.06 nm





Figura AII8



Figura AII9

en el espacio real. Las imàgenes de campo claro y campo obscuro tomadas en las direcciones de estos patrones de difracción muestran en la fase A1 (fig. AII10a) un contraste tipo mosaico el cual es menos visible para la fase A2 (fig. AII10b).

Un hecho importante es el que la imagen de alta resolución de la fase A1 tomada en la dirección del patron de difracción 1a de la figura AII7 muestra un arreglo de cadenas, cuyo diàmetro promedio es de aproximadamente 3.0 nm (fig. AII11). En la dirección del patrón 1d muestra un arreglo hexagonal de puntos muy similar a una de las imàgenes de la fase N (fig. AII12). Con respecto a la fase A2, a lo largo de la dirección



Figura AII10



Figura AII11



Figura AII13

del patròn de difracción 2a de la figura AII8, su imagen de alta resolución muestra un arreglo rectangular de puntos (fig. AII13).

Discusión.

interpretar de los resultados de calentamiento Para recordemos una fase amorfa esta constituida por núcleos que muestran estructura icosaedral a corto alcance (Frank et. al., 1958-1959). Al elevar la temperatura algunos núcleos comienzan a crecer y otros desaparecen. Los núcleos que crecen incrementan su volumen pero mostraran una estructura que debe ser aquella que minimiza su energia libre. Si estos núcleos conservaran la estructura icosaedral comenzaria a aparecer una gran cantidad de defectos en su estructura. Estos defectos son conocidos como "frustaciones". C'alculos computacionales sobre el crecimiento de estos núcleos (Romeu, 1987) mostraron la mejor manera de crecer de estos es a lo largo de direcciones preferenciales dandonos estructuras tipo cadenas como la mostrada en la figura AII11. Al incrementarse la temperatura, estas estructuras presentan alta energia libre y, en ese momento, aparece la estructura cristalina como la más viable, siendo primero una estructura del tipo b.c.c. (Alexander et. al., 1978). Si continuamos calentando, como en este experimento, la estructura cristalina comienza a mostrar desorden (fig. AII6).

Como mencionamos anteriormente, ambas fases metastables

muestran varios patrones que son muy similares a los patrones de difracción de la fase T. Sin embargo, las imagenes de estas fases nos recuendan el contraste de las estructuras con periodo grande (superestructuras) (Portier et. al., 1980) como podemos observar en la figura AII14 la cual fuè tomada desenfocando el contraste que se observa en la figura AII11.

Dentro de las superestructuras existe una clase especial la cual se ha observado en fases metastables obtenidas al solidificar ràpidamente, o al evaporar, ciertas aleaciones, principalmente las aleaciones de aluminio con metales de transición (Sastry et. al., 1982). Esta clase de superestructuras estàformada por vacancias y ha sido considereda como el último estado de transición en la transformación del orden a largo alcance.



Figura AII14

Las fases formadas por ordenamiento de vacancias fueron llamadas (Shu et. al., 1957), \mathcal{T}_{N} donde n es el número de capas apiladas a lo largo de una dirección preferencial para formar la celda unidad de la superestructura. De este modo tenemos que la fase \mathcal{T}_3 tendra un apilamiento de tres capas donde una capa està vacia y dos capas estan ocupadas mientras que en la fase \mathcal{T}_5 habrà tres capas ocupadas y dos capas vacias. El patron de difracción de las fases \mathcal{T}_N muestran n puntos que dividen en n partes, ya sea en forma periòdica o aperiòdica, el espacio entre los puntos debidos a la celda unitaria de la superestructura a lo largo de una dirección preferencial. Sastry et. al., 1982, observaron que los patrones de difracción de las fases \mathcal{T}_N mostraban una modulación aperiòdica en regiones donde habia fases del tipo \mathcal{T}_{ANE} mezcladas.

Recientemente, debido a que existe una fuerte similitud entre los patrones de difracción de las fases T y $\mathcal{T}n$, Chattopadhyay et. al., 1987 sugirieron que las fases $\mathcal{T}n$ pueden considerarse como listones cuasiperiódico basados en la secuencia unidireccional de Fibonacci.

A partir de la figura AII9 podemos observar varios patrones que muestran una dirección periòdica y otra dirección, ortogonal a la anterior, con una secuencia aperiòdica. Usando el metodo de la proyección de un espacio n dimensional sobre un espacio m dimensional (con n mayor que m) del mismo modo que lo usaron Chattopadhyay et. al., 1987, podemos obtener las

intensidades y las posiciones de los puntos del patrón de difracción de la fase \mathcal{T}_6 , el cual muestra puntos fuertes colocados entre puntos débiles. Este tipo de patrón se observa en varios patrones de las fases A1 y A2 como los que se muestran en la figura AII15. Para la fase A1, la periodicidad del patrón es de aproximadamente 1.5 nm en el espacio real mientras que en la fase A2 es de aproximadamente 1.2 nm.

Un resultado muy importante en la busca de la relación que existe entre las superestructuras formadas por vacancias ordenadas y las fases cuasicristalinas se muestra en la figura figura AII16 la cual muestra dos patrones de difracción obtenidos en la fase A2. La figura AII16a muestra el patrón de difracción que representa el eje de zona no-simètrico del



Figura AII15



Figura AII16

tipo $[-\mathcal{C}, 1, 0]$ (Thangaraj et. al., 19874). Al inclinar ligeramente este patròn obtenemos el patròn de difracción que se muestra en la figura AII16b. Este último patròn muestra el patròn de la fase \mathcal{C}_{6} en ambas direcciones mutuamente perpendiculares dandonos de esta manera un plano cristalino en el espacio real.

Por otro lado, el patrón de difracción de la fase A1 (fig. AII17), cuya imagen de alta resolución se muestra en la figura AII11, muestra la serie unidimensional de Fibonacci en la posición de sus puntos (linea marcada con 1) del tipo LSLLSLS (con L: largo y S: corto) seguido por una imagen espejo de esa secuencia. También podemos observar en este patrón una secuencia periódica de puntos (linea marcada con 2) con un



Figura AII17

periòdo de 3 nm en el espacio real.

Otras similitudes entre las fases metastables A1 y A2 y las fases cuasicristalinas son las siguientes: el patrón de difracción de forma rectangular de la fase A2 (fig. AII4b), el cual representa una estructura cristalina en el espacio real es similar al patrón de difracción C de la fase N (fig. 24). Ambos patrones presentan periodicidades de 1.29 nm y 1.06 en las respectivas direcciones. Mientras el patrón hexagonal de la fase A1 (fig. AII18a) es muy similar al patrón de difracción Q de la fase N (fig. AII18b), pero el primero muestra una periodicidad de 1.5 nm en el espacio real mientras que el último una periodicidad de 2.48 nm. Finalmente, el





Figura AII18

patrón de difracción de la fase A2 mostrado en la figura AII19a es similar al patrón R de la fase N (fig. AII19b), pero el primero muestra sus puntos en posiciones que mson moduladas por la secuencia de Fibonacci en una dirección, siendo periódico en la dirección perpendicular, mientras el último presenta puntos bien definidos que representan una periodicidad en el espacio real de 2.48 nm. Esto indica que existen ciertas variaciones en el estado de orden de la celda unitaria de estas fases.



Figura AII19

Todos estos resultados sugieren que existe una fuerte conexión entre las superestructuras, principalmente las formadas por vacancias ordenadas, y las fases cuasicristalinas, principalmente la fase T.

Adam, J., Rich, J. B.. 1954, Acta Cryst. 7, 813. Alexander, S., McTangue, J.. 1978, Phys. Rev. Lett. 41, 702. Audier, M., Guyot, P.. 1986, Physique 47, C3-405. Bancel, P. A., Heiney, P. A., 1985, Phys. Rev. Lett. 54, 2422 Bancel, P. A., Heiney, P. A., 1986, Phys. Rev. B33, 7917. Bak, P.. 1985, Phys. Rev. Lett. 54, 1517. Bendersky, L., 1985; Phys. Rev. Lett. 55, 1461. Bendersky, L., Schaefer, J., 1985, Scrip. Met. 19, 909. Bendersky, L.. 1986, J. Physique 47, C3-457. Bendersky, L., Ridder, S. D.. 1986, J. Mater. Res. 1, 405. Bernal, J. D.. 1964, Proc. Roy. Soc. London, Ser. A280, 299. Brown, P. J.. 1957, Acta Cryst. 10, 133. Chan, J. W., Schechtman, D. S. 1986, J. Mater. Res. 1, 13. Cassada, W. A., Shiflet, G. J.. 1986, Scrip. Met. 20, 751. Chattopadhyay, K., Ranganathan, S.. 1985, Scrip. Met. 19, 767. Chattopadhyay, K., Lele, S.. 1985, Curr. Sci. 54, 895. Chattopadhyay, K., Lele, S., 1987, Acta Met. 35, 727. Chaundhari, P., Giessen, B. C.. 1980, Sci. Am. pag. 98. Chen, H. S., Chen, C. H., 1985, Phys. Rev. B32, 1940. Chen, H. S., Phillips, J. C., 1987, Phys. Rev. B35, 9326. Coexeter, H.. 1984, Introduction to geometry. pag. 191. Dong, C., Hei, Z. K.. 1986, Scrip. Met. 20, 1155. Duneau, M., Katz, A.. 1985, Phys. Rev. Lett. 54, 2688. Elliot, R. P., 1956, Constitution of binary alloys. pag. 43. Elser, V.. 1985, Phys. Rev. B32, 4892.

LITERATURA CITADA (continuación)

Elser, V.. 1986, Acta Cryst. A42, 36. Flemings, M. C., 1974, Solidification processing. McGraw-Hill. Frank, F. C., Kasper, J. S.. 1958, Acta Cryst. 11, 184. Frank, F. C., Kasper, J. S.. 1959, Acta Cryst. 12, 483. Fung, K. K., Yang, C. Y.. 1986, Phys. Rev. Lett. 56, 2060. Gadner, M.. 1977. Sci. Am. January. Guyot, P., Audier, M., 1985, Phil. Mag. B52, L15. Guyot, P., Audier, M., 1986, Phil. Mag. B53, L43. Ho, L., 1986, Phys. Rev. Lett, 56, 468. Hood, G. M., Schultz, R. J., 1971, Phil. Mag. 23, 1479. Katz, A., Daneau, M.. 1986, Scrip. Met. 20, 1211. Kelton, K. F., Wu, T. W.. 1985, Appl. Phys. Lett. 46, 1059. Klug, A., Finch, J. T.. 1957, Acta Biochim. Biophys. 25, 242. Knapp, J., Follstaedt, D., 1987, Phys. Rev. Lett. 58, 2454. Kramer, P., Neri, R., 1984, Acta Cryst. A40, 580. Levine, D., Steinhart, J., 1986, Phys. Rev. B34, 596. Mackay, A.. 1982, Physica Alla, 609. Mukhodadhyay, N., Subbanna, G.. 1986, Scrip. Met. 20, 525. Nelson, D. R., Sachdev, S.. 1985, Phys. Rev. B32, 689. Nelson, D. R., 1986, Sci. Am. August, pag. 33. Ohashi, T., Dai, L., 1986, Scrip. Met. 20, 751. Parthasarathy, G., Gopal, E.. 1987, preprint. Pè rez-Campos, R., 1986, Scrip. Met. 20. 401. Pèrez- Ramirez, G.. 1986, Scrip. Met. 20, 881. Pèrez-Ramirez, G.. 1987, Scrip. Met. 21, 1219.

LITERATURA CITADA (continuación)

Poon, S. J., Drehman, A. J., 1987, Phys. Rev. Lett. Preprint. Portier, R., Gratias, D.. 1980, Acta Cryst. A36, 190. Ramachandrarao, P., Sastry, V.. 1985, Pramana 25, L225. Reyes-Gasga, J., 1988, J. Appl. Phys. January. Reyes-Gasga, J.. 1988, Proceedings of Quasicrystals. China. Robertson, J., Misenheimer, M. 1986, Acta Met. 34, 2177. Romeu, D.. 1987, Int. J. Mod. Phys. B, preprint. Sastry, V., Suryanarayana, C.. 1982, Phys. Stat. Sol. A73, 267 Sastry, V., Rao, V.. 1987. Scrip. Met. Preprint. Schaefer, J., Bendersky, L., 1986, Scrip. Met. 20, 745. Schaefer, J.. 1986, Scrip. Met. 20, 1187. Shechtman, D., Blech, J.. 1984, Phys. Rev. Lett. 53, 1951. Shu, S., Chang, T.. 1957, Acta Phys. Sinica 13, 150. Tanaka, M., Terauchi, M.. 1985, Ultramicroscopy 17, 279. Thangaraj, N., Prosad, R.. 1987, J. Microsc. 146, 287. Thomas, G.. 1964, Transmission Electron Microscopy. Urban, K., Mayer, J.. 1986, J. Physique 47, C3-465. Valsakimar, M., Kumar, V.. 1986, J. Phys. 26, 215. Yoshida, K., Takekawa, A.. 1978, Thin Sol. Films 48, 293 Zhang, Z., Ye, H. Q., 1985, Phil. Mag. A52, L49.